МИНИСТЕРСТВО НА УКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"

Кафедра № 23

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы

Старший преподаватель

(должность, уч. степень, звание)

Е.П. Виноградова

«17» февраля 2025 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Проектирование устройств на основе систем на кристалле» (Наименование дисциятливы)

Код направления подготовки/ специальности	11.04.04
Наименование направления подготовки/ специальности	
	Электроника и наноэлектроника
Наименование направленности	Системы сбора, обработки и отображения информации
Форма обучения	очная
Год приема	Kanro
A upnema	2025

Санкт-Петербург-2025

Лист согласования рабочей программы дисциплины

	Э.А. Кононов
Доц. к.т.н. доц. (должность, уч. степень, звание) (подпись, дата)) А Кононов
(должность, уч. степень, звание) (подпись, дата)	A Konoron
Программа одобрена на заседании кафедры № 23	(ннициалы, фамилия)
«17» февраля 2025 г, протокол № 6/25	
Заведующий кафедрой № 23	
д.т.н.,проф.	
(уч. степень, звание) (подпись, дата)	Р. Бестугин
() Ania)	(нинциалы, фамилия)
Заместитель директора института №2 по методинеской работе	
(должность, уч. степень, звание) (подпись, дата)	. Марковская
	(инициалы, фамилия)

Аннотация

Дисциплина «Проектирование устройств на основе систем на кристалле» входит в образовательную программу высшего образования — программу магистратуры по направлению подготовки/ специальности 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» направленности «Системы сбора, обработки и отображения информации». Дисциплина реализуется кафедрой «№23».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

ПК-3 «Способен использовать специализированные системы автоматизированного проектирования для синтеза логических схем, моделирования и верификация моделей, написанных на языках описания аппаратуры»

ПК-4 «Способен осуществлять характеризацию сложно-функциональных цифровых блоков и проектировать электрические схемы цифровых электронных устройств, реализующие требуемые логические функции»

ПК-8 «Способен осуществлять проектирование и сопровождление интегральных схем, систем на кристалле на системном, функциональном, логическом и физическом уровнях описания»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами построения и особенностях функционирования устройств класса "система-на-кристалле" (System-on-Chip, SoC), номенклатуре компонентов SoC и основных сферах их применения.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Язык обучения по дисциплине «русский».

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

Предназначение дисциплины "Проектирование устройств на основе систем на кристалле" заключается в приобретении студентами необходимого минимума знаний по теории проектирования устройств и систем на современной элементной базе — системах на кристалле.

- **1.2.** Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее ОП ВО).
- **1.3.** Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

Категория (группа)	Код и наименование	Код и наименование индикатора достижения
компетенции	компетенции	компетенции
Профессиональные компетенции	ПК-3 Способен использовать специализированные системы автоматизирования для синтеза логических схем, моделирования и верификация моделей, написанных на языках описания аппаратуры	ПК-3.3.1 знать элементы теории сложных цифровых систем, основные принципы сквозного проектирования, маршрут разработки и верификации цифровых устройств, разработанных с использованием скриптов написанных, на встроенных языках описания аппаратуры, в том числе с применением методов машинного обучения и искусственного интеллекта ПК-3.У.1 уметь проводить описание моделей цифровых схем на поведенческом языке, осуществлять полный цикл автоматического проектирования цифровых схем с использованием скриптов написанных, на встроенных языках описания аппаратуры, в том числе с применением методов машинного обучения и искусственного интеллекта ПК-3.В.1 владеть специализированными системами автоматизированного проектирования для синтеза логических схем, моделирования и верификации моделей и ячеек схем, написанных на языках описания аппаратуры, в том числе с применением методов машинного обучения и искусственного интеллекта
Профессиональные компетенции	ПК-4 Способен осуществлять характеризацию сложнофункциональных цифровых блоков и проектировать электрические схемы цифровых	ПК-4.3.1 знать основные принципы построения электрических схем логических устройств, языки поведенческого описания цифровых компонентов и логических функций ПК-4.У.1 уметь проводить синтез цифровых устройств в различных базисах, проектировать электрические схемы логических элементов, реализующие

	электронных	требуемые логические функции
	устройств,	ПК-4.В.1 владеть навыками использования
	реализующие	функциональных возможностей и способов
	требуемые	применения программных пакетов систем
	логические функции	автоматизированного проектирования при
		разработке цифровых
		сложнофункциональных блоков
	ПК-8 Способен	
	осуществлять	ПК-8.3.1 знать маршрут разработки и
	проектирование и	верификации цифровых устройств, проблемы
	сопровождление	обеспечения соответствия результатов
Профессиональные	интегральных схем,	функционально-логического моделирования
1	систем на кристалле	и схемотехнического моделирования изделий
компетенции	на системном,	электроники, специализированные системы
	функциональном,	автоматизированного проектирования для
	логическом и	моделирования и верификация моделей,
	физическом уровнях	написанных на языках описания аппаратуры
	описания	

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

– «микропроцессорные информационно-измерительные и управляющие устройства».

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и могут использоваться при подготовке выпускной квалификационной работы магистра.

3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
	2	<u>№3</u>
1	2	3
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час)	3/ 108	3/ 108
Из них часов практической подготовки	17	17
Аудиторные занятия, всего час.	34	34
в том числе:		
лекции (Л), (час)	17	17
практические/семинарские занятия (ПЗ),		
(час)		
лабораторные работы (ЛР), (час)	17	17
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
экзамен, (час)	36	36
Самостоятельная работа, всего (час)	38	38
Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач,	Экз.	Экз.

D state)	
\ \tag{2} \tag{**}	
J K3 ''1	
OKS. /	

Примечание: ** кандидатский экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	П3 (С3) (час)	ЛР (час)	КП (час)	CPC (час)
Семестр 3					
Раздел 1. Общие сведения о системах на					
кристалле.					
Тема 1.1. Обзор номенклатуры SoC ведущих	6				12
фирм-производителей.	0				12
Тема 1.2. Архитектуры систем на кристалле.					
Тема 1.3. Виртуальные компоненты (IP).					
Раздел 2. Языки описания аппаратуры.					
Тема 2.1. Обзор языков описания аппаратуры					
Тема 2.2. Особенности представления	6		9		14
описания аппаратуры на языке VHDL.					
Тема 2.3. Верификация проектов на VHDL.					
Раздел 3. Средства поддержки разработчика					
систем на кристалле.					
Тема 3.1. Встраиваемое процессорное ядро Nios	5		8		12
II.	3		0		12
Тема 3.2. Утилита Qsys.					
Тема 3.3. Моделирование процессорного ядра.					
Итого в семестре:	17		17		38
Итого	17	0	17	0	38

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий.

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий			
1	Раздел 1. Общие сведения о системах на кристалле.			
	Тема 1.1. Обзор номенклатуры SoC ведущих фирм-			
	производителей.			
	Системы на кристалле фирм "Altera", "Atmel", "Microchip",			
	"Texas Instruments", Xilinx. Сравнительный анализ.			
	Функциональные возможности.			
	Тема 1.2. Архитектуры систем на кристалле.			
	Типовые архитектуры FPAA FPGA. Микропроцессор. ПЛИС.			
	Встроенные (hard) и встраии ваемые (soft) модули. Модули			
	вычислительных ядер. Модули периферийных устройств.			

	MOTULE HOSTOR COHOGNOLING A RUCHHAMA MOTONIA				
	Модули портов сопряжения с внешними устройствами. Тема 1.3. Виртуальные компоненты (IP). Уровни				
	представления виртуальных компонентов. Генераторы				
	виртуальных компонентов				
2	Раздел 2. Языки описания аппаратуры.				
	Тема 2.1. Обзор языков описания аппаратуры: VHDL,				
	VerilogHDL, SysemC, OpenCL. Сравнительный анализ.				
	Функциональные возможности.				
	Тема 2.2. Особенности представления описания аппаратуры				
	на языке VHDL. Базовые конструкции моделей на языке				
	VHDL. Структурное описание объекта моделирования.				
	Поведенческое описание объекта моделирования				
	Настраиваемые параметры модели: блоки, подпрограммы,				
	файлы. Использование конструкций VHDL для				
	моделирования.				
	моделирования. Тема 2.3. Верификация проектов на VHDL. Оптимизация				
	исходных кодов для FPGA. Создание тестовых файлов				
	(testbench). Тестирование и верификация цифровых модулей.				
	Совместная симуляция.				
3	•				
3	Раздел 3. Средства поддержки разработчика систем на				
	кристалле.				
	Тема 3.1. Эволюционные платы.				
	Тема 3.2. Среда QUARTUS II. Встраиваемое процессорное				
	ядро Nios II.				
	Тема 3.3. Утилита Qsys. Разработка прикладного				
	программного обеспечения. Отладка программного				
	обеспечения.				
	Тема 3.4. Моделирование процессорного ядра.				
	Архитектура внутренней шины Avalon. Подключение к				
	процессору пользовательских устройств. Команды				
	пользователя. Поддержка отладочных средств.				

4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

				Из них	$N_{\underline{0}}$	
No	Темы практических	Формы практических	Трудоемкость,	практической	раздела	
Π/Π	занятий	занятий	(час)	подготовки,	дисцип	
				(час)	лины	
	Учебным планом не предусмотрено					
	Bcer	0				

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ π/π	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисцип лины
	Семестр	3		
1	Проектирование ждущего генератора последовательности импульсов с использованием графического редактора схем Quartus II	4	1,2	1
2	Проектирование ждущего генератора последовательности импульсов с использованием на языка VHDL.	4	2	2
3	Моделирование явления дребезга контактов на ПЛИС Cyclone 4 EP4CE115 с использованием языка VHDL	2	2	3
4	Разработка устройства генерации ШИМ сигналов на ПЛИС Cyclone 4 EP4CE115 с использованием языка VHDL.	2	2	4
5	Разработка процессорного ядра Nios II и программного обеспечения для него.	5	3	5
	Всего	17		

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы Учебным планом не предусмотрено

4.6. Самостоятельная работа обучающихся Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего,	Семестр 3,
Вид самостоятельной расоты	час	час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (TO)	17	17
Курсовое проектирование (КП, КР)		
Расчетно-графические задания (РГЗ)		
Выполнение реферата (Р)		
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	14	14
Домашнее задание (ДЗ)		
Контрольные работы заочников (КРЗ)		
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	7	7
Всего:	38	38

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

Гаолица 8– Перечень печатных и электронных учеоных издании			
Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке	
ОКС адрес		(кроме электронных экземпляров)	
621.3.049.77	Немудров В., Мартин Г. Системы-на-	5	
H-50	кристалле. Проектирование и развитие		
	(2004). М. Техносфера. 2004, 216 с.		
004.4(075)	Проектирование систем на микросхемах	27	
Γ-91	с программируемой структурой: учебное		
	пособие / Р. И. Грушвицкий, А. Х.		
	Мурсаев, Е. П. Угрюмов 2-е изд.,		
	перераб. и доп СПб. : БХВ - Петербург,		
	2006 736 c.		
004.4	Соловьев В.В. Проектирование	15	
C-60	цифровых систем на основе		
	программируемых логических		
	интегральных схем / В.В. Соловьев 2-е		
	изд., стер М.: Горячая линия -		
	Телеком, 2007 637 с		
004.4	Максфилд К. Проектирование на ПЛИС.	11	
M17	Архитектура, средства и методы: Курс		
	молодого бойца: пер. с англ. / К.		
	Максфилд М. : ДОДЭКА-XXI, 2007		
	408 c		
004	Схемотехника и средства	9	
A 62	проектирования цифровых устройств:		
	учебное пособие / В. В. Амосов СПб. :		
	БХВ - Петербург, 2014 560 с.		

7. Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 — Перечень электронных образовательных ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

URL адрес	Наименование	
http://citforum.ru/programming/embedded/languages/	ramming/embedded/languages/ Рубанов В.В.Обзор методов	
	описания встраиваемой аппаратуры	
	и построения инструментария	

	кросс-разработки	
https://studfile.net/preview/6290352/	Ковригин Б.Н. Введение в	
	инструментальные средства	
	проектирования и отладки	
	цифровых устройств на ПЛИС:	
	Учебно-методическое пособие. М.:	
	МИФИ, 2006. — 192 с	
http://fpga.su	Программируемые логические	
	интегральные схемы XILINX®	
http://altera-plis.ru/	ПЛИС Altera	
http://electronix.ru/forum/index.php?act=	ModelSim: моделирование HDL.	
attach&id=37699&type=post	Лабораторные работы.	
	[Электронный ресурс] 45 с	
http://www.naliwator.narod.ru/modelsim.html	ModelSim по-русски.	
http://www.naliwator.narod.ru/nios_II.html	Nios II по-русски	

8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10– Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11- Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории (при необходимости)
1	Мультимедийная лекционная аудитория	
2	Компьютерный класс	

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

10.1. Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Экзамен	Список вопросов к экзамену;
	Тесты.

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Таблица 14 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций		
Оценка компетенции	Характеристика сформированных компетенций	
5-балльная шкала		
«отлично» «зачтено»	 обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; делает выводы и обобщения; свободно владеет системой специализированных понятий. 	
«хорошо» «зачтено»	 обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; не допускает существенных неточностей; увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; аргументирует научные положения; делает выводы и обобщения; владеет системой специализированных понятий. 	
 обучающийся усвоил только основной программный материал существу излагает его, опираясь на знания только основной литератур — допускает несущественные ошибки и неточности; испытывает затруднения в практическом применении зна направления; слабо аргументирует научные положения; затрудняется в формулировании выводов и обобщений; частично владеет системой специализированных понятий. 		
«неудовлетворительно» «не зачтено»	 обучающийся не усвоил значительной части программного материала; допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении; испытывает трудности в практическом применении знаний; не может аргументировать научные положения; не формулирует выводов и обобщений. 	

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

		1
№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена	Код
342 11/11	перечень вопросов (задач) для экзамена	индикатора
1	История развития, архитектуры и основные	ПК-3.3.1
	характеристики ПЛИС.	
2	Проектирование на основе графических средств описания	ПК-4.У.1
	аппаратных средств.	

3	Проектирование на основе языков описания аппаратных средств.	ПК-3.3.1
4	Маршрут проектирования в САПР Quartus II.	ПК-3.В.1
5	Язык VHDL. Структура описания аппаратных средств.	ПК-4.3.1
6	Объекты и типы VHDL. Описания констант, переменных, сигналов.	ПК-3.У.1
7	Язык VHDL.Классы и типы данных.	ПК-3.У.1
8	Язык VHDL. Структурные модели. Модели	ПК-3.У.1
9	комбинационных схем	ПК-3.У.1
	Язык VHDL. Поведенческие модели. Оператор Process	
10	Язык VHDL. Операторы управления: if и case.	ПК-3.У.1
11	Язык VHDL. Циклы.	ПК-3.У.1
12	Язык VHDL. Подпрограммы.	ПК-3.У.1
13	Конечные автоматы, их описание на языке VHDL.	ПК-3.У.1
14	Верификация проектов на VHDL.	ПК-3.В.1
15	Создание тестовых файлов (testbench).	ПК-4.В.1
16	Тестирование и верификация цифровых модулей. Совместная симуляция.	ПК-3.3.1
17	Архитектура процессорных ядер Nios II, основные конфигурации систем.	ПК-3.В.1
18	Организация памяти в системах с процессорными ядрами Nios II.	ПК-4.В.1
19	Архитектура внутренней шины Avalon. Подключение к процессору пользовательских устройст	ПК-4.В.1
20	Маршрут проектирования SOPC и возможности САПР Quartus.	ПК-8.3.1
21	Среда ModelSim Altera Edition. Основы процесса симуляции.	ПК-4.В.1
22	Среда ModelSim Altera Edition. Создание стимулов с помощью Редактора временных диаграмм.	ПК-4.В.1
23	Среда ModelSim Altera Edition. Просмотр и инициализация памяти.	ПК-4.В.1
24	Среда ModelSim Altera Edition. Команды интерактивной отладки.	ПК-4.В.1

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. Таблица 16 — Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета	Код индикатора
	Учебным планом не предусмотрено	•

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

№ п/п	Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы
	Учебным планом не предусмотрено

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

№			Код	
п/п	Примерный перечен	код индикатора		
1	Инструкция: прочитайте текс			
	Элементы языка VHDL и их на:			
	Элемент языка	Используется		
	1. Секция ARCHITECTURE	А. Для повторения блока		
	2. Библиотека IEEE 1076	кода заданное количество раз		
	2. Биолиотека IEEE 10/6	В. Для определения внешних интерфейсов модуля		
	3. Секция ENTITY	С. Для определения		
	S. CORALDI ETVITT	внутренней реализации		
		логики модуля		
	4. Цикл FOR	D. Для описания VHDL		
	К каждой позиции, данной в л	евом столбце, подберите		
	соответствующую позицию в	правом столбце		
	Правильный ответ: 1-С, 2-D, 3	3 R 1 A		
2	Инструкция: прочитайте текс		-	
2	последовательность.	и и установите		
	Расставьте этапы процесса синтеза и компиляции в Quartus II в			
	правильной последовательност			
	А. Размещение и трассировка (Г			
	B. Анализ и синтез (Analysis & Synthesis).			
	С. Генерация программируемого файла (Programming File			
	Generation).			
	D. Генерация временных диагра	ПК-3		
	· ·	последовательность букв слева		
	направо			
	Правильный ответ: В, А, D, С			
3		ст, выберите правильный ответ		
	и запишите аргументы, обосн			
	Выберите из нижеперечисленн			
	автоматизирована с помощью с			
	А. Генерация поведенческих мо			
	В. Проектирование механическ			
	С. Моделирование тепловых пр			
	D. Оптимизация маршрута для	транспортных средств.		
	 Правильный ответ: А. Генера	пия повеленческих молелей.		
4	Правильный ответ: А. Генерация поведенческих моделей. Инструкция: Прочитайте текст, выберите правильные			
	варианты ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.			
	Укажите методы, которые могут использоваться для			
	автоматизации проектирования цифровых схем с применением			
	машинного обучения.			
	А. Генетические алгоритмы			
	В. Глубокие нейронные сети			
L	D. 1 My OOKHE HENPORIBLE CCIN			

	С. Метод опорных векторов		
	D. K-средние		
	Правильные ответы: А. Генетические алгоритмы, В. Глубокие		
	нейронные сети.		
5	Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый		
	обоснованный ответ		
	Структура проекта на VHDL пред	дставляется следующей	
	Правильный ответ: структура п	роекта на VHDL	
	представляется следующей:		
	 декларация библиотеки и ист 	пользования содержащихся в	
	ней пакетов;		
	 декларация интерфейса объег 	кта проекта;	
	 декларация архитектуры объ 	екта проекта.	
6	Инструкция: прочитайте текст	и установите соответствие.	
	Пример на правила де Моргана да		
	1. not(a and b)	A. not(a) and not(b)	
	2. not(a or b)	B. not(not(a) and not(b))	
	3. a and b	C. not(a) or not(b)	
	4. a or b	D. not(not(a) or not(b))	
	К каждой позиции, данной в лег		
	соответствующую позицию в пр		
		•	
	Правильный ответ: 1-С, 2-А, 3-	D, 4-B.	
7	Инструкция: прочитайте текст		
	последовательность.		
	Расставьте этапы проектирования	электрических схем	
	логических устройств в нужной п	оследовательности:	
	А. Синтез логических схем.		
	В. Разработка спецификаций и тр	ебований.	
	С. Тестирование и верификация.		
	D. Оптимизация схем.		
	Запишите соответствующую последовательность букв слева		
	направо		
	Правильный ответ: B, A, D, C.		_
8	Инструкция: прочитайте текст		
	и запишите аргументы, обоснов		
	Для присвоения значений сигналам в процессе на VHDL		
	используется оператор:		
	a) <=		
	b) :=		
	c) =		
	d) :=>		
	T		
0	Правильный ответ: а) <=.		-
9	Инструкция: Прочитайте текст, выберите правильные		
	варианты ответа и запишите аргументы, обосновывающие		
	пла отнестия догинеских сусм или их молодирования в УНО		
	Для описания логических схем или их моделирования в VHDL используется следующее множество значений сигналов:		
	используется следующее множес	тво значении сигналов.	

_	T			
	1. 'U', Неинициа			
	2. 'X', Сильный			
	3. '0', Сильный (
	4. '1', Сильная 1			
	5. 'Z', Высокий I			
	6. 'W', Слабый н	неизвестный сигнал.		
	7. 'L', Слабый 0			
	8. 'Н', Слабая 1.			
	9. '-' – Не имеет зн	начения какой сигнал.		
	10. Все перечисле	енные.		
	Правильный отв	вет: 10. Все перечисленные.		
10		очитайте текст и запишите развернутый		
	обоснованный от	гвет		
	Таблица истиннос	сти – это таблица,		
	 Пиявильный оте	вет: Таблица истинности – это таблица, которая		
	-	ответствие между всеми возможными		
	*	одных логических сигналов и значениями		
		им выходных сигналов схемы.		
11		очитайте текст и установите соответствие.		
11				
	Язык	ппаратуры и их назначение. Назначение		
	1. VHDL	А. Для проектирования, верификации и		
		реализации аналоговых, цифровых и		
		смешанных электронных систем на		
		различных уровнях абстракции.		
	2. Verilog	В. Для точного описания проектируемых		
		систем, их верификации и реализации в		
		аналоговом, цифровом и смешанном		
		вариантах на различных уровнях		
		абстракции.		
	3. System C	С. Для описания параллельных		
		вычислений с возможностью		
		представления результатов компиляции в		
		форме межрегистровых передач для	ПК- 8	
		Verilog IP.	1111	
	4. Open CL	D. Для построения транзакционных и		
		поведенческих моделей, а также для		
		высокоуровневого синтеза электронных		
		систем.		
	К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите			
	соответствующую позицию в правом столбце			
	Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-D и 4-С.			
12			1	
12	Инструкция: прочитайте текст и установите последовательность.			
	Расставьте этапы, которые включены в маршрут разработки			
	цифровых устройств, в правильной последовательности:			
	нифровых устроиств, в правильной последовательности: А. Спецификация требований.			
	1 1			
	В. Синтез схем. С. Производство и тестирование.			
	С. Производство	и тестирование.		

	D Маршрутизация и трассировка.	
	Запишите соответствующую последовательность букв слева	
	направо	
	Правильный ответ: A, B, D, C.	
13	Инструкция: прочитайте текст, выберите правильный ответ	
	и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа	
	Выберите инструмент, который чаще всего используется для	
	анализа электрических характеристик цепи на этапе	
	верификации, из следующих:	
	A. HSPICE.	
	B. Vivado.	
	C. ModelSim.	
	D. DC Shell.	
	Правильный ответ: A. HSPICE.	
14	Инструкция: прочитайте текст, выберите правильные	
	варианты ответа и запишите аргументы, обосновывающие	
	выбор ответов.	
	Возможными проблемами, которые могут возникнуть при	
	обеспечении соответствия результатов функционально-	
	логического моделирования и схемотехнического	
	моделирования являются:	
	А. Различия во временных задержках.В. Некорректная логическая реализация.	
	с. Несоответствие топологии схемы.	
	С. несоответствие топологии схемы.D. Различия в потреблении энергии.	
	В. Газличия в потреолении энергии.	
	Правильный ответ: А. Различия во временных задержках.	
	В. Некорректная логическая реализация.	
	D. Различия в потреблении энергии.	
15	Инструкция: прочитайте текст и запишите развернутый	
	обоснованный ответ.	
	Для верификации проектов на ПЛИС используются	
	Правильный ответ: для верификации проектов на ПЛИС	
	используются методы моделирования на основе языка описания	
	аппаратуры (HDL), статический анализ временных	
	характеристик, функциональная верификация с использованием	
	тестовых векторов и эмуляция с помощью аппаратных	
	симуляторов	

Ключи правильных ответов размещены в приложении к РПД.

Система опенивания тестовых заланий

Сист	Система оценивания тестовых задании			
$N_{\underline{0}}$	Указания по оцениванию	Результат оценивания (баллы, полученные		
		за выполнение \ характеристика		
		правильности ответа)		
1	Задание закрытого типа на	Полное совпадение с верным ответом		
	установление соответствия считается	оценивается 1 баллом, неверный ответ или		

	верным, если установлены все	его отсутствие – 0 баллов (либо
	соответствия (позиции из одного	указывается «верно» \ «неверно»)
	столбца верно сопоставлены с	
	позициями другого столбца)	
2	Задание закрытого типа на	Полное совпадение с верным ответом
	установление последовательности	оценивается 1 баллом, если допущены
	считается верным, если правильно	ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов
	указана вся последовательность цифр	(либо указывается «верно» \ «неверно»)
3	Задание комбинированного типа с	Полное совпадение с верным ответом
	выбором одного верного ответа из	оценивается 1 баллом, неверный ответ или
	четырех предложенных и	его отсутствие – 0 баллов (либо
	обоснованием выбора считается	указывается «верно» \ «неверно»)
	верным, если правильно указана цифра	
	и приведены конкретные аргументы,	
	используемые при выборе ответа	
4	Задание комбинированного типа с	Полное совпадение с верным ответом
	выбором нескольких вариантов ответа	оценивается 1 баллом, если допущены
	из предложенных и развернутым	ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов
	обоснованием выбора считается	(либо указывается «верно» \ «неверно»)
	верным, если правильно указаны	
	цифры и приведены конкретные	
	аргументы, используемые при выборе	
	ответов	
5	Задание открытого типа с развернутым	Правильный ответ за задание оценивается
	ответом считается верным, если ответ	в 3 балла, если допущена одна ошибка \
	совпадает с эталонным по	неточность \ ответ правильный, но не
	содержанию и полноте	полный - 1 балл, если допущено более 1
		ошибки \ ответ неправильный \ ответ
		отсутствует – 0 баллов (либо указывается
		«верно» \ «неверно»)

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

	1 1
№ п/п	Перечень контрольных работ
	Не предусмотрено

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Целью дисциплины является — получение студентами необходимых знаний, умений и навыков в области проектирования систем на кристалле с использованием языка описания аппаратуры VHDL (Verilog HDL) и среды поддержки разработчика Quartus II.

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала

Основное назначение лекционного материала — логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
 - получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
 - появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
 - получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Структура предоставления лекционного материала:

- введение (сообщение темы, цели, плана лекции, используемых источников);
- основная часть (подача структурированной научной и учебной информации, расстановка акцентов, выводы по каждому пункту);
- заключение (обобщение основных идей, формулирование общих выводов по теме).
 - **11.2.** Методические указания для обучающихся по участию в семинара Не предусмотрено.
- **11.3.** Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий

Не предусмотрено.

- 11.4. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных работ
- В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и закрепить знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой эксперимента в соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. Выполнение лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-аналитической частей и контрольных мероприятий.

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью изучения дисциплины, определяемой учебным планом, и относится к средствам, обеспечивающим решение следующих основных задач обучающегося:

– приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, изучаемых в рамках данной дисциплины;

- закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на лекциях;
 - получение новой информации по изучаемой дисциплине;
- приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным оборудованием и приборами.

Задание и требования к проведению лабораторных работ

Задание и требования к проведению лабораторных работ формулируются для каждой работы преподавателем, а также приводятся в методических указаниях Проектирование СБИС и Систем-на-кристалле: учеб.-метод. пособие / Н. А. Матвеева, Е. А. Суворова, Ю. Е. Шейнин. – СПб.: ГУАП, 2016. – 51 с

Структура и форма отчета о лабораторной работе

- 1. Титульный лист
- 2. Цель и задачи работы.
- 3. Теоретические сведения о методах решения поставленных задач.
- 4. Схема лабораторной установки
- 5. Результаты измерений и расчетов.
- 6. Графические зависимости.
- 7. Выводы.

Требования к оформлению отчета о лабораторной работе

Отчет по лабораторной работе оформляется в соответствии с требованиями по оформлению текстовых документов по Γ OCT 7.32-2017 URL: http://regstands.guap.ru/db/docs/gost_7.32-2017.pdf.

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового проектирования/выполнения курсовой работы

Не предусмотрено.

11.6. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может включать в себя контрольную работу.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихсяявляются:

- учебно-методический материал по дисциплине;
- методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по заочной форме обучения).
- **11.7.** Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения лиспиплины.

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программе высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

11.8. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

— экзамен — форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Система оценок при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с руководящим документом организации РДО ГУАП. СМК 3.76 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в ГУАП» https://docs.guap.ru/smk/3.76.pdf.

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой